ETCHING SOLUTION, ETCHED ARTICLE AND METHOD FOR ETCHED ARTICLE

Publication number:	WO0031785	Also published as:
Publication date:	2000-06-02	EP1150342 (A1)
Inventor:	KEZUKA TAKEHIKO (JP); SUYAMA MAKOTO (JP); ITANO MITSUSHI (JP)	I JP2000164586 (A)
Applicant:	DAIKIN IND LTD (JP); KEZUKA TAKEHIKO (JP); SUYAMA MAKOTO (JP); ITANO MITSUSHI (JP)	Cited documents:
Classification:] JP52056869
- international:	H01L21/308; C03C15/00; C09K13/08; C23F1/16; H01L21/311; C03C15/00; C09K13/00; C23F1/10; H01L21/02; (IPC1-7): H01L21/306; C09K13/08; H01L21/308	JP58204540 EP0669646 EP0887323 JP11074249
- European:	C03C15/00; C09K13/08; H01L21/311B2	····
Application number:	WO1999JP06502 19991122	
Priority number(s):	JP19980332782 19981124	

Report a data error here

Abstract of WO0031785

An etching solution which contains hydrogen fluoride (HF) and exhibits an etching rate ratio: etching rate for a boron-glass film (BSG) or boron-phosphorus-glass film (BPSG)/etching rate for a thermally oxidized film (THOX) of 10 or more at 25 DEG C.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

PCT

世界知的所有権機関 国際事務局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



WO00/31785 (11) 国際公開番号 (51) 国際特許分類7 A1 H01L 21/306, 21/308, C09K 13/08 2000年6月2日(02.06.00) (43) 国際公開日 (81) 指定国 CN, KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, (21) 国際出願番号 PCT/JP99/06502 DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE) 1999年11月22日(22.11.99) (22) 国際出願日 添付公開書類 国際調査報告告 (30) 優先権データ JP 1998年11月24日(24.11.98) 特願平10/332782 (71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) ダイキン工業株式会社 (DAIKIN INDUSTRIES, LTD.)[JP/JP] 〒530-8323 大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号 梅田センタービル Osaka, (JP) (72) 発明者;および (75) 発明者/出願人(米国についてのみ) 毛塚健彦(KEZUKA, Takehiko)[JP/JP] 陶山 誠(SUYAMA, Makoto)[JP/JP] 板野充司(ITANO, Mitsushi)[JP/JP] 〒566-0044 大阪府摂津市西一津屋1番1号 ダイキン工業株式会社 淀川製作所内 Osaka, (JP) (74) 代理人 三枝英二, 外(SAEGUSA, Eiji et al.) 〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1-7-1 北浜TNKビル Osaka, (JP)

(54) Title: ETCHING SOLUTION, ETCHED ARTICLE AND METHOD FOR ETCHED ARTICLE

(54)発明の名称 エッチング液、エッチング処理物及びエッチング処理物の製造方法

(57) Abstract

An etching solution which contains hydrogen fluoride (HF) and exhibits an etching rate ratio: etching rate for a boron-glass film (BSG) or boron-phosphorus-glass film (BPSG)/etching rate for a thermally oxidized film (THOX) of 10 or more at 25 °C.

(57)要約

本発明は、フッ化水素(HF)を含み、ボロンガラス膜(BSG)もしくはボロンリンガラス膜 (BPSG) のエッチングレート/熱酸化膜 (THOX) のエッチングレートが25 $^{\circ}$ で10以上であるエッチング液に関する。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

A E L M E S I R A L M E S I R A L M E S I R A L M E S I R A L M M E S I R A L M M M E S I R A L M M M M E S I R A L M M M M M M M M M M M M M M M M M M	マニア・ビサオ MG ギリシャ MK クロアチア ハンガリー ML	セリスリレリルラモモーマ 共マモーマメニオーニオーニオートルンラア トラ・リー・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・	RSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTUUUUVYZZ RSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTUUUUVYZZZ アグーがグウライン・バッシーウンルのウェネウマージンルルリクが国ズィーアン アグーがボティージンルルリクが国ズィーアン アグーがボティージンルルリクが国ズィーアン アクーウンロのエネワマージンルルリクが国ズィーアン アクーウンロのエネワマージンルルリクが国ズィーアン アクーウンロのエネウマージンルルリクが国ズィーアン アクーウンロのエネウマージンルルリクが国ズィーアン アクーウンロのエネウマージンルルリクが国ズィーアン アクーウンロのエネウマージンルルリクが国ズィーアン アクーウンドースニメ ダイダ キーリップ アクーウンロのエネウエーターが カーシーの アクーウンロのエネウエーターが カーシーの アクーウンルルリクが国ズィーアン アクーウンのアントータットのファールリーの アクーウンのアントーの アクーウンの アクーク アク
---	--	--	--

明細書

エッチング液、エッチング処理物及びエッチング処理物の製造方法

技術分野

本発明は、エッチング液、エッチング処理物の製造方法及び該方法により得ることができるエッチング処理物に関し、より詳しくは、ドープ酸化膜、特にBSG又はBPSGを非ドープ酸化膜、特にTHOXに対して選択的にエッチングするエッチング液、エッチング処理物の製造方法及び該方法により得ることができるエッチング処理物に関する。

背景技術

従来、シリコンウェハなどのエッチング剤は、HF (50重量%) ENH_4F (40重量%) を所望のエッチングレートになるように適当な割合で混合したバッファードフッ酸が用いられていた。

しかしながら、バッファードフッ酸は、BSG、BPSG、リンガラス膜(PSG)、砒素ガラス膜(AsSG)などのドープ酸化膜及びTEOS(テトラエトキシシランガスを用いたCVD法により得られる酸化膜)等のUSG、THOXなどの非ドープ酸化膜をともにエッチングするため、ドープ酸化膜を選択的にエッチングすることはできなかった。

本発明は、TEOS、THOXに対し不純物をドープした酸化膜を選択的にエッチングするエッチング液及びエッチング方法を提供することを目的とする。

発明の開示

本発明は、以下の項1~項16に関する。

- 項1. フッ化水素(HF)を含み、ボロンガラス膜(BSG)もしくはボロンリンガラス膜(BPSG)のエッチングレート/熱酸化膜(THOX)のエッチングレートが25 $^{\circ}$ で10以上であるエッチング液。
- 項2. エッチング液の溶媒の比誘電率が61以下である項1記載のエッチング液。
- 項3. 有機酸及びヘテロ原子を有する有機溶媒からなる群から選ばれる少なく とも1種を含む項1に記載のエッチング液。
- 項4. (i)水及び、(ii)有機酸及びヘテロ原子を有する有機溶媒からなる群から

選ばれる少なくとも1種を含み、水の濃度が70重量%以下である項1に記載の エッチング液。

項5. HF:イソプロピルアルコール:水の重量比が0.1~50重量%:30~99重量%:0~70重量%である項1に記載のエッチング液。

項6. HF:酢酸:水の重量比が0.1~50重量%:30~99.9重量%:0~70重量%である項1に記載のエッチング液。

項7. HF:テトラヒドロフラン:水の重量比が0.1~50重量%:30~99.9重量%:0~70重量%である項1に記載のエッチング液。

項8. HF:アセトン:水の重量比が0.1~50重量%:30~99.9重量%:0~70重量%である項1に記載のエッチング液。

項9. HF:メタノール:水の重量比が0.1~50重量%:30~99.9 重量%:0~70重量%である項1に記載のエッチング液。

項10. HF:エタノール:水の重量比が0.1~50重量%:30~99.

9重量%:0~70重量%である項1に記載のエッチング液。

項11. 無機酸をさらに含む項1に記載のエッチング液。

項12. 無機酸の25℃でのpKa値が2以下である項11に記載のエッチング液。

項13. HF: HC1: 水の重量比が0.01~50重量%:1~36重量%:0~99重量%である項11に記載のエッチング液。

項14. HF: HNO₃: 水の重量比が0. 01~50重量%: 1~70重量%: 0~99重量%である項11に記載のエッチング液。

項15. 項1~14のいずれかに記載のエッチング液を用いて被エッチング物をエッチング処理するエッチング処理物の製造方法。

項16. 項15の方法により得ることができるエッチング処理物。

本発明のエッチング液は、BSG/THOXのエッチングレートもしくはBPSG/THOXのエッチングレートのいずれか一方あるいは両方が、25℃で10以上、好ましくは20以上、より好ましくは50以上、特に100以上である。なお、THOXに代えてTEOSとの比は、BSG/TEOSのエッチングレートもしくはBPSG/TEOSのエッチングレートのいずれか一方あるいは両

WO 00/31785 PCT/JP99/06502

方が、25℃で5以上、好ましくは10以上、より好ましくは50以上、特に100以上である。

本発明のエッチング液のエッチングレートは、本発明のエッチング液を用いて 各膜(BSG; BPSG; THOX; TEOS等のUSGなど)をエッチングし、 エッチング前後での膜厚の差をエッチング時間で割って、計算により求めること ができる。

本明細書におけるエッチング液の比誘電率は、61以下、好ましくは50以下、より好ましくは30以下である。エッチング液の比誘電率は、HF及び無機酸以外のエッチング液の各成分の比誘電率を相加平均で表した値である。

有機酸としては、酢酸(比誘電率:6. $15(20^{\circ})$)、プロピオン酸(比誘電率:3. $4(40^{\circ})$)、酪酸(比誘電率:2. $97(20^{\circ})$)、イソ酪酸(比誘電率:2. $73(40^{\circ})$)、吉草酸、カプロン酸(比誘電率:2. $63(71^{\circ})$)、カプリル酸(比誘電率:2. $45(20^{\circ})$)、モノクロロ酢酸(比誘電率:2. (20°))、ジクロロ酢酸(比誘電率:8. $08(20^{\circ})$)、トリクロロ酢酸(比誘電率:4. $6(60^{\circ})$)、モノフルオロ酢酸、ジフルオロ酢酸、トリフルオロ酢酸、 $\alpha-$ クロロ酪酸、 $\beta-$ クロロ酪酸、 $\gamma-$ クロロ酪酸、乳酸(比誘電率:22 (70°))、グリコール酸、ピルビン酸、グリオキサル酸、アクリル酸等のモノカルボン酸、メタンスルホン酸、トルエンスルホン酸等のスルホン酸、シュウ酸、コハク酸、アジピン酸、酒石酸、クエン酸等のポリカルボン酸が挙げられる。

へテロ原子を有する有機溶媒としては、メタノール(比誘電率:32.6(25°C))、エタノール(比誘電率:24.6(25°C))、イソプロパノール (IPA、比誘電率:19.9(25°C))、1-プロパノール(比誘電率:22.2(25°C))、1-ブタノール(比誘電率:17.1(25°C))、2- ブタノール(比誘電率:15.5(19°C))、t-ブタノール(比誘電率:1

1. 4(19℃))、2-メチル-1-プロパノール(比誘電率:17.95 (20℃))、1-ペンタノール(比誘電率:13.9(25℃))、1-ヘキ サノール(比誘電率:13.3(25℃))、1-ヘプタノール、4-ヘプタノ ール、1-オクタノール(比誘電率:10.34(20℃))、1-ノニルアル コール、1-デカノール、1-ドデカノールなどのアルコール類;エチレングリ コール(比誘電率:37.7(25℃))、1,2-プロパンジオール(比誘電 率:32.0(20℃))、2,3-ブタンジオール、グリセリン(比誘電率: 42.5 (25℃)) などのポリオール類、アセトン(比誘電率:20.7 (2 5℃))、アセチルアセトン、メチルエチルケトン(比誘電率:18.51(2 0℃)) 等のケトン類; アセトニトリル (比誘電率:37.5 (20℃))、プ ロピオニトリル(比誘電率:29.7(20℃))、ブチロニトリル(比誘電率 : 20.3(20℃))、イソブチロニトリル(比誘電率: 20.4(20 ℃))、ベンゾニトリル(比誘電率:25.2(25℃))等のニトリル類;ホ ルムアルデヒド、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒドなどのアルデヒド類 ; エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエー テルなどのアルキレングリコールモノアルキルエーテル; テトラヒドロフラン (比誘電率: 7. 6 (25℃))、ジオキサン(比誘電率: 2. 2 (25℃)) 等のエーテル類、トリフルオロエタノール、ペンタフルオロプロパノール、2, 2, 3.3-テトラフルオロプロパノール等のフッ素アルコール、スルホラン(比誘電率 : 43.3 (20℃))、ニトロメタン (比誘電率: 35.87 (30℃))等 が挙げられる。

なお、水の比誘電率は78.3 (25℃)である。

HFの含有量は、0.01~50重量%程度、好ましくは1~5重量%程度である。

水の含有量は、70重量%以下、好ましくは30重量%以下、より好ましくは $0\sim5$ 重量%程度である。

無機酸の含有量は、0~99.9重量%程度、好ましくは30~70重量%程度である。

有機酸の含有量は、0~99.9重量%程度、好ましくは30~99.9重量

%程度、より好ましくは70~99.9重量%程度である。

ヘテロ原子を有する有機溶媒の含有量は、0~99.9重量%程度、好ましくは30~99.9重量%程度、好ましくは70~99.9重量%程度である。

無機酸、有機酸及びヘテロ原子を有する有機溶媒からなる群から選ばれる少なくとも1種の含有量は、 $0\sim99$. 9重量%程度、好ましくは $30\sim99$. 9重量%程度、より好ましくは $70\sim99$. 9重量%程度である。

無機酸の25℃におけるpKaは約2以下、好ましくは約-5以下程度である。 有機酸及びヘテロ原子を有する有機溶媒の誘電率は、好ましくは約40以下、 より好ましくは約10以下である。

HFとしては、希フッ酸(50重量%水溶液)を通常用いるが、水を含まない場合には、100%HFを用いることもできる。同様にHCI、HBr、HIの場合には、これらのガスをエッチング液に吹き込むことにより無水のエッチング液を得ることができる。

本発明の好ましいエッチング液及びその配合比を以下に示す。

- ・HF:IPA:水=1~10重量%:70~99重量%:0~30重量%
- ・HF:酢酸:水=0.5~5重量%:70~99.5重量%:0~30重量%
- HF: HCl: 水=0.01~5重量%:1~36重量%:50~99重量%
- HF:硝酸:水=0.01~5重量%:1~70重量%:20~99重量%
- ・HF:アセトン:水=1~10重量%:70~99重量%:0~30重量%
- HF:THF:水=1~10重量%:70~99重量%:0~30重量%
- HF: メタノール: 水=1~10重量%:70~99重量%:0~30重量%
- ・HF: エタノール:水=1~10重量%:70~99重量%:0~30重量%

本発明のエッチング液は、B、Pなどをドープした酸化膜(BSG、BPSG等)及びTHOXやTEOS等の非ドープ酸化膜を有する被エッチング物でドープ酸化膜を選択的にエッチングするのに好適に使用できる。

本発明のエッチング方法において、エッチング液の温度は15~40℃程度である。

被エッチング物としては、シリコン単結晶ウェハ、ガリウムー砒素ウェハなどのウェハが挙げられ、特にドープ酸化膜(BSG, BPSGなど)と非ドープ酸

化膜(THOX, TEOS等のUSG)を有する被エッチング物が好ましい。 本発明のエッチング液のエッチングレートはBSGに対して通常10~200 0nm/min程度、好ましくは40~500nm/min程度である。

本発明によれば、THOX、TEOS等のUSGに対しBSG、BPSGなどの不純物をドープした膜を選択的にエッチングできるエッチング液、該エッチング液を用いたエッチング処理物の製造方法及びエッチング処理物を提供できる。

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明を実施例および比較例を用いてより詳細に説明する。 実施例1~2及び比較例1~4 (無機酸)

HF、水及びヘテロ原子を含む有機溶媒(イソプロピルアルコール(IPA), THF、アセトン、メタノール、エタノール)、有機酸(酢酸)、無機酸(HCl、HNOs)を表1で表される割合で含んだエッチング液を調合し、シリコン基板上に熱酸化膜(THOX)、テトラエトキシシランガスを用いたCVD法によるUSG(TEOS)、ボロンガラス膜(BSG)、ボロンリンガラス膜(BPSG)を形成した試験基板に対するエッチングレート及び選択比を求めた。

さらに、比較例として従来のHF-H2Oのエッチング液及びHF-NH4F-H2Oのエッチング液を用い、同様にエッチングレート及び選択比を求めた。

エッチングレートは、Rudolf Research 社 Auto EL-III エリプリメータを用いてエッチング前後の膜厚を測定することで行った。

エッチング液のエッチングレートは、各エッチング液を25℃で各膜をエッチングし、エッチング前後での膜厚の差をエッチング時間で割って計算したものである。

各組成での結果を、表1~表8に示す。

なお、比誘電率は、溶媒(ヘテロ原子を含む有機溶媒または有機酸)+水の誘電率として25℃における溶媒の比誘電率と水の比誘電率の、その組成での平均値を計算値として示す。

比誘電率の平均値=

[78.3×(水の重量%)+(溶媒の25℃の比誘電率)×(溶媒の重量%)] / [(水の重量%)+(溶媒の重量%)]

表 1

HF-H2O-イソプロピルアルコール(IPA)のエッチャント

														0000
	数额名	格様の比	HF濃度	水獭既	溶媒(IP	容媒(IPA)	THOX	TEOS	BSG	BPSG	BSG/T	BPSG/TH	BSG/T	BPSG/TE
		***	(%	(%)	A) 徽成	+ 木の比談	エッチングレ	エッチングレ	エッチングレ	エッチングレ	機XOH	×o	EOS	so
					%	職	1	Ť	ŕ	í	故	遊牧光	選択比	選択比
						(計算値)	(A/9)	(A/A)	(A/A)	(A/9)				
新	IPA	19.9	Ŋ	5	06	23.0	12	11	370	330	33	28	34	30
が 発 に の の の の の の の の の の の の の の の の の の	IPA	19.9	Ŋ	25	70	35. 3	99	76	920	1160	17	21	12	15
が を で で の の の の の の の の の の の の の の の の の	IPA		v	45	20	47.6	16	140	1190	1650	12	17	8. 5	12
が 記述 かっこう	IPA		ç	65	30	59.9	140	200	1450	1950	10	14	7.3	8 .6
神観後5	IPA	19.9	m	6	94	21.7	8	က	120	ı	99	1	40	ſ
神種変	IPA	6.61	10	10	80	26.4	59	82	2200	1	37	ı	27	ł
実施例7	IPA	19.9	15	15	70	30.2	350	230	9200	1	28	ı	19	1
はない	IPA	19.9	20	50	9	34. 5	820	1200	12000	í	15	1	10	ī
北京第1。	€	(78.3)		66	0	1	58	93	380	1	6.5	1	4. 1	ı
比較例2	€	(78.3)	61	86	0	ı	120	190	750	l	6. 9.	1	တ တ	ı
五年	€	(78.3)	S	95	0	ı	300	490	1980	i	6. 6	1	4.0	1

表 2

HF-H2O-酢酸のエッチャント

	容牒名	容様の比	HF濃度	水獭族	容媒(群	容媒(酢酸)	THOX	TEOS	BSG	BPSG	BSG/T	BPSG/TH	BSG/T	BPSG/TE
		表	8	(%	酸)濃度	+木の比較	エッチングレ	エッチングレ	エッチングレ	エッチングレ	NOX端	XO	EOS	so
					%	1000	Ť	1	Ť	†	表元	遊板比	遊択比	谱板比
						(計算量)	(A/A)	(A/ S)	(A/A)	(A/A)				
英语第9	野田	6. 15	_	-	86	6.88	10	14	530	750	53	75	38	54
東海(明)10	野鹿	6. 15	1. 25	1, 25	97.5	7.06	12	18	1200	940	100	78	67	52
実施例11	節機	6.15	1.5	1.5	26	7.25	1.7	22	1600	1300	94	92	73	59
実施例12	酢酸	6.15	2	8	. 96	7. 62	25	33	2600	ı	100	1	79	ŀ
実施例13	野類	6.15	2.5	2.5	95	øć.	32	45	3600	i	110	ı	80	ı
実験例14	新鞭	6. 15	n	က	94	8. 38	9	55	4600	ı	120	ı	84	i
実施例15	報	6.15	s,	ıro	90	9.95	97	140	0068	ı	85	ı	64	ı
実施例18	整装	6.15	1. 25	Ŋ	93.75	9.80	18	23	1600	i	88	ı	7.0	ı
実施例17	製造	6.15	1. 25	2	88.75	13. 5	20	32	1300	ı	65	1	43	ı
実施例18	養養	6.15	1. 25	50	78.75	20.8	32	46	970	ı	30	ı	21	1
安排例19	が	6. 15	1. 25	90	68.75	28. 1	39	28	830	1	21	ı	14	ı
東格與20	報告	6. 15	1. 25	40	58.75	35.4	6	99	670	ı	17	1	10	1
実施例21	野野	6, 15	1, 25	50	48.75	42.7	43	72	290	_	14	1	8. 2	ı

	敬称	容様の比	HF鐵廠	水藻质	50000000000000000000000000000000000000	格集(THF)	тнох	TEOS	BSG	BPSG	BSG/T	BSG/T BPSG/TH BSG/T	BSG/T	BPSG/TE
		務電車	(%)	(%)	HE)W	+木の比較	エッチングレ	エッチングレ	エッチングレ	エッチングレ	料XOH	ХO	EOS	so
					概	4	ŕ	†	ŕ	Ť	党氏	選択比	建积比	造択比
					(%)	(計算値)	(A/A)	(A/A)	(A/#)	(A/A)				
実施例22	THF	7.6	2	ıc	8	11. 3	· m	4	510	330	170	110	130	83
実施例23	THF	7.6	S	25	70	26.2	31	42	069	830	52	27	16	20
実施例24	THF	7.6	ഗ	45	90	41.1	64	85	890	1200	14	19	10	14
実施例25	THF	7.6	5	65	30	56.0	110	150	1200	1600	11	15	80	11

PCT/JP99/06502

HF-H2O-アセトンのエッチャント

	容樣名	容録の	HF機度	水獭康	容媒(7	容様(アセト	ТНОХ	TEOS	BSG	BPSG	BSG/T	BSG/T BPSG/TH BSG/T	BSG/T	BPSG/TE
		开版集	(%)	%	数(7.14	7)+¥B	エッチングレ	エッチングレ エッチングレ	エッチングレ	エッチングレ	類XOH	ХÓ	EOS	so
		#			既	比菸電率	Ť	Í	Í	í	天石	雄牧比	雄权比	赚积比
					(%)	(計算値)	(A/A)	(A/A)	(A/A)	(A/H)				
実施研26	7** 20.7	20. 7	9	ç	06	23. 7	က	4	410	250	140	83	100	63
実施例27		20. 7	တ	25	70	35.9	24	53	440	520	18	22	15	18
	/44/	20.7	ß	45	50	48.0	49	29	620	260	13	16	6.3	=======================================
金額個29	7セトン 20.7	20. 7	ທ	65	30	60. 1	96	140	960	1300	10	14	6.9	9.3

HF-H2O-メタノールのエッチャント

	容績名	容練の比	HF撤限	水濃度	容牒(//9	容媒(ノタ 容媒(メタノー	THOX	TEOS	BSG	BPSG	BSG/T	BSG/T BPSG/TH BSG/T	BSG/T	BPSG/TE
		お電車	(%)	(%)	/-It)	ハ)+木の比	エッチングレ	エッチングレ	/-ル)後 ハ)+木の比 エッチングレ エッチングレ エッチングレ	エッチングレ	热XOH	xo	EOS	so .
					嬮	姚祖律	Ť	í	Ť	Ť	我比	造权比	論校开	解牧江
					%	(計算値)	(A/#)	(A/#)	(A/A)	(A/A)				
10000000000000000000000000000000000000	4-164	32. 6	60	3	96	34.0	0.5	7	44	73	88	150	9	10
実施例31	4-145		ıo	5	06	35.0	es	6	170	230	57	77	19	26
de de des	1	3.0 6	2	- 10	8	39.9	22	43	730	410	33	61	17	9.5

表 6

HF-H2O-エタノールのエッチャント

	砂糠名	容媒名 啓媒の比 HF養度	HF機度	木織度	容牒(エ9	水濃度 熔媒(x9 容媒(x9/-	THOX	TEOS	BSG	BPSG	BSG/T	BPSG BSG/T BPSG/TH BSG/T	BSG/T	BPSG/TE
		黎	(%)	8	(パー/	*)+木の比	エッチングレ	/- N) ひ ト 木の比 エッチングレ エッチングレ エッチングレ エッチングレ HOX選	エッチングレ	エッチングレ	нохж	ŏ	EOS	SO
					展	铁電率	Í	Ť	f	Í	放托	雄权比	游权比	國权比
					(%)	(計算値)	(A/A)	(A/A) (A/A) (A/A)	(A/A)	(A/ 9)				
##@33	A	3 70	ď	ır	ş	27.4	7	σ	250	210	36	30	28	23

HF-NH4F-H2O のエッチャント(比較例)

	茶樓名	容録の比	HF蘇原	NH4F W	變	THOX	TEOS	BSG	BPSG	BSG/T	BPSG/TH	BSG/T	BPSG/TE
	!	は	(%)	康(%)	(米)	エッチングレ	エッチングレ	エッチングレ	エッチングレ	拱XOH	×o	EOS	so
					医	Ť	í	í	Ť	党	谱权比	罐积比	議权比
					(%)	(A/H)	(A/ /)	(A/A)	(A/9)				
北較例4	(¥	(78.3)	1	39. 1	59.9	170	230	110	1	9.0	ı	0.5	1
比較例5	€	(78.3)	2	8	96	280	480	620	1	2.2	ı	1.3	ı
比较到6	(¥)	(78.3)	8	ß	93	320	640	440	1	1.4	ı	0.7	ı
比較例7	(¥	(78.3)	81	10	88	400	200	350	ı	6.0	ı	0.5	ı
比較例8	€	(78.3)	82	20	78	420	720	270	1	9.0	1	0.4	1
比較例9	(¥)	(78.3)	81	30	89	390	610	230	ł	9.0	ı	0.4	ŧ
北較銀10	€	(78.3)	81	38. 7	59. 3	300	450	200	1	0.7	1	0.4	•

HF-H2O-酸添加のエッチャント

	桥加酸	概の	HF機應	大線原	酸添加	THOX	TEOS	BSG	BPSG	BSG/T	BPSG/TH	BSG/T	BPSG/TE
	佑	pKa	8	(%)	設度	エッチングレ	エッチングレ	エッチングレ	エッチングレ	期XOH	XO	EOS	so
					(%)	Ť	Í	Í	ŕ	牧托	避状比	聯权比	職权比
						(A/A)	(A/A)	(A/9)	(A/ \$)		1		
東施例34	HCi	8-	0.1	64	35.9	17	32	440	ı	26	I	14	!
実施例35	HC	89	0.25	63.9	35.8	53	68	1200	1	23	ı	13	1
実施例36	нсі	89	0.5	63.9	35. 6	120	200	2500	I	21	ı	13	I
実施例37	HCI	αο Î	0.75	63.8	35. 5	180	300	4300	1	24	1	14	١
実施例38	HCI	80 1	,	63. 7	35.3	240	380	4500	1	19	ı	12	ı
実施例39	HNO3	-1.8	1	30. 4	58.6	240	340	5300	-	22	1	16	-
比較例11	H3P04	2.15	1	15. 7	83.3	120	170	850	ı	8.7	I	9.	1
		(pKal)								7.1	ı	ທ	1
		7. 20											
		(pKa2)											
		12. 4											
		(pKa3)											

請求の範囲

- 1. フッ化水素 (HF) を含み、ボロンガラス膜 (BSG) もしくはボロンリンガラス膜 (BPSG) のエッチングレート/熱酸化膜 (THOX) のエッチングレートが 25 \mathbb{C} で 10 以上であるエッチング液。
- 2. エッチング液の溶媒の比誘電率が61以下である請求項1記載のエッチング液。
- 3. 有機酸及びヘテロ原子を有する有機溶媒からなる群から選ばれる少なくとも1種を含む請求項1に記載のエッチング液。
- 4. 水及び有機酸及びヘテロ原子を有する有機溶媒からなる群から選ばれる少なくとも1種を含み、水の濃度が70重量%以下である請求項1に記載のエッチング液。
- 5. HF:イソプロピルアルコール:水の重量比が0.1~50重量%:30~99重量%:0~70重量%である請求項1に記載のエッチング液。
- 6. HF:酢酸:水の重量比が0.1~50重量%:30~99.9重量%: 0~70重量%である請求項1に記載のエッチング液。
- 7. HF:テトラヒドロフラン:水の重量比が0.1~50重量%:30~9
- 9. 9重量%:0~70重量%である請求項1に記載のエッチング液。
- 8. HF:アセトン:水の重量比が0.1~50重量%:30~99.9重量%:0~70重量%である請求項1に記載のエッチング液。
- 9. HF:メタノール:水の重量比が0.1~50重量%:30~99.9重量%:0~70重量%である請求項1に記載のエッチング液。
- 10. HF:エタノール:水の重量比が0.1~50重量%:30~99.9 重量%:0~70重量%である請求項1に記載のエッチング液。
- 11. 無機酸をさらに含む請求項1に記載のエッチング液。
- 12. 無機酸の25℃でのpKa値が2以下である請求項11に記載のエッチング液。
- 13. HF: HC1: 水の重量比が0.01~50重量%:1~36重量%:0~99重量%である請求項11に記載のエッチング液。
- 14. HF: HNO3: 水の重量比が0.01~50重量%:1~70重量%:

WO 00/31785 PCT/JP99/06502

0~99重量%である請求項11に記載のエッチング液。

- 15. 請求項1~14のいずれかに記載のエッチング液を用いて被エッチング物をエッチング処理するエッチング処理物の製造方法。
- 16. 請求項15の方法により得ることができるエッチング処理物。

PCT/JP99/06502

Int.	FICATION OF SUBJECT MATTER C1 ⁷ H01L 21/306, 21/308, C1 ⁷ C09K 13/08		
According to	International Patent Classification (IPC) or to both nati	onal classification and IPC	
	SEARCHED		
	cumentation searched (classification system followed by C1 H01L 21/306, 21/308	y classification symbols)	
Jits	on searched other than minimum documentation to the c uyo Shinan Koho 1926-1996 i Jitsuyo Shinan Koho 1971-2000	Jitsuyo Shinan Toroku K	oho 1.996-2000
	ata base consulted during the international search (name	of data base and, where practicable, sea	rch terms used)
C. DOCUM	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where app		Relevant to claim No.
X Y	JF, 52-56869, A (Tokyo Shibaura 10 May, 1977 (10.05.77), Table 1; Fig. 3 Table 1; Fig. 3 (Family: none)	Denki K.K.),	1-5,9,10,15,16 12,14
Y	JP, 58-204540, A (Matsushita El 29 November, 1983 (29.11.83) (Example 1		12,14
A	EP, 669646, Al (Texas Instrumen 30 August, 1995 (30.08.95), Figs. 1 to 3 & JP, 7-240474, A & TW, 28816		1-16
PA	EP, 887323, A1 (International Bu 30 December, 1998 (30.12.98), Claims & JP, 11-60275, A & CN, 12032	-	1-16
PA JP, 11-74249, A (Samsung Electron Co., Ltd.), 1-16 16 March, 1999 (16.03.99),			
16 March, 1999 (16.03.99), See patent family annex.			
"A" docum conside "E" earlier date "L" docum cited to special "O" docum means "P" docum than th	l categories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance document but published on or after the international filing ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is to establish the publication date of another citation or other i reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other ent published prior to the international filing date but later the priority date claimed actual completion of the international search February, 2000 (09.02.00)	"T" later document published after the int priority date and not in conflict with t understand the principle or theory und document of particular relevance; the considered novel or cannot be considered to involve an inventive ste combined with one or more other suc combination being obvious to a perso document member of the same patent. Date of mailing of the international sea 22 February, 2000 (he application but cited to derlying the invention claimed invention cannot be ered to involve an inventive e claimed invention cannot be pwhen the document is h documents, such in skilled in the art family
	mailing address of the ISA/ anese Patent Office	Authorized officer Telephone No.	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP99/06502

C (Continua	ion). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
		Relevant to claim No.

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

国際調査報告の発送日

特許庁審査官(権限のある職員)

今井 淳一

電話番号 03-3581-1101 内線 3470

22.02.00

4 R

9631

09.02.00

国際調査を完了した日

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁(ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP99/06502

C (続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
PA	EP, 887323, A1(International Buisiness Machines Corp.) 30.12 月.1998(3 0.12.98), 特許請求の範囲、&JP, 11-60275, A, 特許請求の範囲 &CN, 1203 205, A	1-16
PA	JP, 11-74249, A(三星電子株式会社)16.3月.1999(16.03.99),特許 請求の範囲(ファミリーなし)	1-16
	·	